

POJĘCIE CIĄGŁOŚCI

DEFINICJA: Niech (X, d) , (Y, ρ) będą przestrzeniami metrycznymi i niech $f: X \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem. Mówimy, że f jest ciągłe w punkcie $x_0 \in X$ jeśli spełniony jest warunek:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

INNE SPOSOBY CHARAKTERYZACJI CIĄGŁOŚCI Dla $f: X \rightarrow Y$ następujące warunki są równoważne

- (1) f jest ciągłe w x_0
- (2) dla każdego otoczenia $\mathcal{U}$ punktu $f(x_0)$ istnieje otoczenie $\mathcal{O}$ punktu x_0 takie, że $f(\mathcal{O}) \subset \mathcal{U}$
- (3) jeśli $\mathcal{U}$ jest otoczeniem $f(x_0)$ to $f^{-1}(\mathcal{U})$ jest otoczeniem x_0
- (4) jeśli (x_n) jest zbieżny do x_0 to $f(x_n)$ jest zbieżny do $f(x_0)$

DOWÓD: (1) $\Rightarrow$ (2) Weźmy otoczenie U punktu $f(x_0)$. Z definicji otoczenia wynika, że $f(x_0)$ jest punktem wewnętrznym U . Można więc znaleźć kulę o promieniu ε i środku w $f(x_0)$ taką, że $K(f(x_0), \varepsilon) \subset U$. Z ciągłości f w x_0 wiemy, że do ε możemy dobrać δ taką, że jeśli $d(x_0, x) < \delta$ to $\rho(f(x_0), f(x)) < \varepsilon$. W języku kul oznacza to, że jeśli $x \in K(x_0, \delta)$ to $f(x) \in K(f(x_0), \varepsilon)$. Jeszcze inaczej możemy zapisać, że

$$f(K(x_0, \delta)) \subset K(f(x_0), \varepsilon) \subset U$$

Szukanym otoczeniem $\mathcal{O}$ punktu x_0 jest więc $K(x_0, \delta)$.

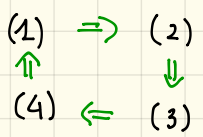
(2) $\Rightarrow$ (3) Weźmy otoczenie U punktu $f(x_0)$ i odpowiednie $\mathcal{O}$ takie, że $f(\mathcal{O}) \subset U$ i $\mathcal{O}$ jest otoczeniem x_0 . Skoro $f(\mathcal{O}) \subset U$ to $\mathcal{O} \subset f^{-1}(U)$ zatem $f^{-1}(U)$ także jest otoczeniem x_0 .

(3) $\Rightarrow$ (4) Weźmy ciąg (x_n) zbieżny do x_0 oraz otoczenie U punktu $f(x_0)$. Z (3) wiemy, że $f^{-1}(U)$ jest otoczeniem x_0 , zatem $f^{-1}(U)$ zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu (x_n) . W takim wypadku U zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu $f(x_n)$. Otoczenie U punktu $f(x_0)$ może być wybrane dowolnie, co pokazuje, że $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$.

(4) $\Rightarrow$ (1) c.e. Załóżmy że nie zachodzi warunek ciągłości,

tzn $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x, d(x, x_0) < \delta \text{ i } \rho(f(x), f(x_0)) > \varepsilon$

Weźmy teraz $\delta = \frac{1}{n}$ i niech $x_n \in K(x_0, \delta)$. Oczywiście $x_n \rightarrow x_0$ ale $\rho(f(x_n), f(x_0)) > \varepsilon$ zatem $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$ co jest sprzeczne z (4) ■



UWAGA: W dwóch spośród czterech równoważnych opisów ciągłości użyła się jedynie pojęć topologicznych (otoczenia) a nie metrycznych (odległości). Pojęcie ciągłości związane jest zatem z rodzajem zbiorów otwartych a nie z metryką od której pochodzi. W szczególności równoważne metryki prowadzą do tych samych zbiorów odwzorowań ciągłych.

53

Powiemy że odwzorowanie $f: X \rightarrow Y$ jest ciągłe jeśli jest ciągłe w każdym punkcie przestrzeni X . Odwzorowania ciągłe to **morfizmy przestrzeni topologicznych**.

TWIERDZENIE: Odwzorowanie $f: X \rightarrow Y$ jest ciągłe wtedy i tylko wtedy gdy przeciwobraz każdego zbioru otwartego w Y jest otwarty w X . Podobnie f jest ciągłe wtedy i tylko wtedy kiedy przeciwobraz każdego zbioru domkniętego w Y jest domknięty w X .

DOWÓD Udowodniliśmy wcześniej równoważność czterech sposobów opisywania ciągłości w punkcie - teraz możemy korzystać z któregośkolwiek z nich. Zaczniemy od zbiorów otwartych:

$\Rightarrow$ Niech $f: X \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem ciągłym. Oznacza to, że jest ciągłe w każdym punkcie. Weźmy zbiór $\emptyset$ otwarty w Y . $\emptyset$ jest otoczeniem każdego swojego punktu. Jeśli $f^{-1}(\emptyset) \neq \emptyset$ to z ciągłości $f^{-1}(\emptyset)$ jest otoczeniem każdego swojego punktu, wobec tego $f^{-1}(\emptyset)$ jest zbiorem otwartym. Jeśli $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$ jest otwarty z definicji.

$\Leftarrow$ Załóżmy teraz, że $f^{-1}(\emptyset)$ jest otwarty dla dowolnego $\emptyset \subset Y$ otwartego. Weźmy $x_0 \in X$ i $\emptyset \subset Y$ taki, że $f(x_0) \in \emptyset$. $\emptyset$ jest otwarty, więc jest otoczeniem $f(x_0)$. $f^{-1}(\emptyset)$ zawiera x_0 i jako otwarty jest otoczeniem x_0 . Wobec tego f jest ciągłe w x_0 . Wobec dowolności wyboru x_0 , f jest ciągłe wszędzie.

Teraz o zbiorach domkniętych:

$\Rightarrow$ Niech f będzie odwzorowaniem ciągłym. Weźmy $D \subset Y$ zbiór domknięty. Założymy także, że $f^{-1}(D) \neq \emptyset$. Niech punkt x_0 będzie punktem skupienia $f^{-1}(D)$. Możemy wobec tego znaleźć ciąg elementów zbioru $f^{-1}(D)$ zbieżny do x_0 . Niech (x_n) będzie takim ciągiem. Wartości $f(x_n)$ leżą w D . Z ciągłości f $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ a z domkniętością D $f(x_0) \in D$. Wobec tego $x_0 \in f^{-1}(D)$. Wykazaliśmy, że punkty skupienia $f^{-1}(D)$ należą do $f^{-1}(D)$, wobec tego $f^{-1}(D)$ jest domknięty. 54

$\Leftarrow$ Weźmy dowolny zbiór $A \subset Y$. Rozważmy dwa zbiory:

$$\begin{aligned} f^{-1}(Y \setminus A) & \text{ i } X \setminus f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \notin A\} \\ & \parallel \\ \{x \in X : f(x) \in Y \setminus A\} & \\ & \parallel \\ \{x \in X : f(x) \notin A\} & \end{aligned} \quad \begin{aligned} & \xrightarrow{\text{to samo!}} \\ & f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A) \end{aligned}$$

Niech teraz $\emptyset$ będzie otwartym, $\emptyset \subset Y$. $Y \setminus \emptyset$ jest domknięty, wobec tego $f^{-1}(Y \setminus \emptyset)$ jest domknięty. Ale $f^{-1}(Y \setminus \emptyset) = X \setminus f^{-1}(\emptyset)$. Jego domkniętość oznacza, że $f^{-1}(\emptyset)$ jest otwartym. Z dowolności $\emptyset$ wynika ciągłość f . ■

Powyższe charakterystyka odwzorowań ciągłych jest bardzo wygodne do udowodnienia następującego faktu:

FAKT: Niech $f: X \rightarrow Y$, $g: Y \rightarrow Z$ będą odwzorowaniami między przestrzeniami metrycznymi. Wówczas (1) jeśli f jest ciągłe w x_0 i g jest ciągłe w $f(x_0)$ to $g \circ f$ jest ciągłe w x_0 ; (2) jeśli f i g są ciągłe to $f \circ g$ jest ciągłe.

Uzasadnienie każdy powinien być w stanie zapisać sam!

PRZYKŁADY ODWZOROWAŃ CIĄGŁYCH I NIECIĄGŁYCH:

(a) (X, d) p. metryczna

$d: X \times X \longrightarrow \mathbb{R}$ jest odwzorowaniem ciągłym
 jaka metryka tu? d_1, d_∞, d_2 ?

Warunek ciągłości w punkcie $(x_0, y_0) \in X \times X$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall (x, y) \quad d((x_0, y_0), (x, y)) < \delta \Rightarrow |d(x_0, y_0) - d(x, y)| < \varepsilon$$

umieć szacować to!

Rachunki poboczne:

$$d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$$

$$d(b, c) \leq d(b, a) + d(a, c)$$

$$d(a, b) - d(b, c) \leq d(a, c)$$

$$d(b, c) - d(a, b) \leq d(a, c)$$

$$|d(a, b) - d(b, c)| \leq d(a, c)$$

$$|d(x_0, y_0) - d(x, y)| \leq |d(x_0, y_0) - d(x_0, y) + d(x_0, y) - d(x, y)| \leq$$

$$|d(x_0, y_0) - d(x_0, y)| + |d(x_0, y) - d(x, y)| \leq d(y_0, y) + d(x_0, x) =$$

$$= d_1((x, y), (x_0, y_0))$$

z rachunków pobocznych.

w miejscu? należy wziąć 1

Wystarczy użyć $\delta = \varepsilon$.

PRZYKŁADY ODWZOROWAŃ CIĄGŁYCH (i nieciągłych) c.d.

56

(2) $X = \mathbb{R}^2$, $Y = \mathbb{R}$, zwykłe topologie

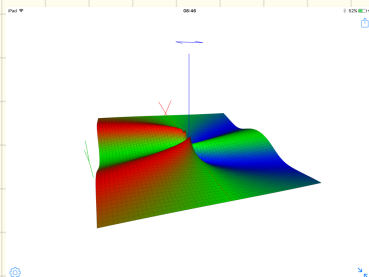
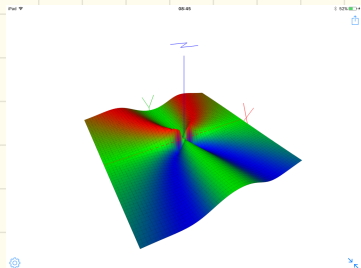
$$f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \text{ dla } (x, y) \neq (0, 0) \quad f(0, 0) = 0$$

Niech $x_n \rightarrow 0$, $a \in \mathbb{R}$ $f(x_n, ax_n) = \frac{ax_n^3}{x_n^4 + a^2 x_n^2} = \frac{ax_n}{x_n^2 + a^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$y_n \rightarrow 0$, $a \in \mathbb{R}$ $f(ay_n, y_n) = \frac{a^2 y_n^3}{a^4 y_n^4 + y_n^2} = \frac{a^2 y_n}{a^4 y_n^2 + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$x_n \rightarrow 0$ $y_n = ax_n^2$ $f(x_n, ax_n^2) = \frac{ax_n^4}{x_n^4 + a^2 x_n^4} = \frac{a}{1+a^2} \neq 0$
 $a \neq 0$

f jest stała na parabolach $y = ax$ i różne od zera. Nie jest więc ciągła w $(0, 0)$.



(3) Naturalne operacje związane z iloczynem kartezjańskim są ciągłe $(x, d), (y, \rho)$

$$\begin{aligned} X \times Y &\xrightarrow{pr_1} X & (x, y) &\mapsto x \\ X \times Y &\xrightarrow{pr_2} Y & (x, y) &\mapsto y \end{aligned} \quad \text{dla } X=Y \quad \begin{aligned} X &\xrightarrow{\delta} X \times X \\ x &\mapsto (x, x) \end{aligned}$$

Pokażemy ciągłość pr_2 : Niech $\varepsilon > 0$, ustalmy $(x_0, y_0) \in X \times Y$. Warunek ciągłości:
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x, y) \mathcal{D}_\infty((x, y), (x_0, y_0)) < \delta \Rightarrow d(x, x_0) < \varepsilon$

$$\mathcal{D}_\infty((x, y), (x_0, y_0)) = \max\{d(x, x_0), \rho(y, y_0)\}$$

ten $d(x, x_0) \leq D((x, y), (x_0, y_0))$. Wystarczy więc wziąć $\delta = \varepsilon$.

(4) $X = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ $Y = \mathbb{R}$, normalna topologia, operacje arytmetyczne są ciągłe: $(t, s) \mapsto t+s$, $(t, s) \mapsto ts$

$$|t+s - t_0 - s_0| \leq |t - t_0| + |s - s_0| < \delta \rightarrow \text{metryka } d_1 \text{ i } \varepsilon - \delta$$

$$\begin{matrix} t_n \rightarrow t_0 \\ s_n \rightarrow s_0 \end{matrix} \quad |s_n t_n - s_0 t_0| = |s_n t_n - s_0 t_n + s_0 t_n - s_0 t_0| \leq |t_n| |s_n - s_0| + |s_0| |t_n - t_0|$$

$$(t_n) \text{ zbieżny, więc ograniczony} \quad \leq |T| |s_n - s_0| + |s_0| |t_n - t_0| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$$X = \mathbb{R} \setminus \{0\}, Y = \mathbb{R} \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$t_n \rightarrow t_0$$

$$\left| \frac{1}{t_n} - \frac{1}{t_0} \right| = \left| \frac{t_0 - t_n}{t_0 t_n} \right| = \frac{1}{t_0} \frac{|t_n - t_0|}{|t_n|} \leq \frac{1}{t_0} \frac{|t_n - t_0|}{\varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$t_0 \neq 0$ wobec tego istnieje $\varepsilon: |t_n| > \varepsilon$ dla dużych n

(5) Operacje „wektorowe” w $\mathbb{R}^n$ są ciągłe

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \ni (x, y) \mapsto x+y = (x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n)$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \ni (\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

WNIOSEK: z (4) i (5) oraz z ciągłości złożenia odwzorowań ciągłych wynika, że funkcje wymierne są ciągłe tam gdzie określone. Funkcja z przykładu (2) jest więc ciągła wszędzie poza wętpliwym punktem (0,0), który badaliśmy oddzielnie.

(6) Funkcja rzeczywista nieciągła nigdzie

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q} \\ 1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Funkcja rzeczywista ciągła w $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$, nieciągła w $\mathbb{Q}$

$$\text{dla } x = \frac{p}{q}, f(x) = \frac{1}{q}, \text{ dla } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} f(x) = 0$$

CIĄGŁOŚĆ JEDNOSTAJNA

Oprócz pojęcia ciągłości w punkcie i ciągłości na zbiorze w przestrzeniach metrycznych mamy też pojęcie ciągłości jednostajnej. To pojęcie ma charakter metryczny:

DEFINICJA $(X, d), (Y, \rho)$ p.m. $f: X \rightarrow Y$. Mówimy, że f jest **jednostajnie ciągła** jeśli zachodzi warunek:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X \quad d(x, x') < \delta \rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \varepsilon$$

Warunek jednostajnej ciągłości jest mocniejszy niż warunek ciągłości na X . Porównajmy:

zwykła ciągłość na X :

$$\forall x_0 \in X \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

jednostajna ciągłość na X

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x, x_0 \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

Warunki są podobne, różni je kolejność kwantyfikatorów. Dla ε, δ musimy być dla ciągłości jednostajnej wspólnie dla wszystkich punktów. Dla zwykłej ciągłości δ może zależeć od ε, x_0 . Funkcja $x \mapsto e(x)$ jest ciągła ale nie jednostajnie ciągła. Wśród wielomianów jednostajnie ciągłe są jedynie stałe i pierwszego rzędu.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj „ciągłości” istotny przy równaniach różniczkowych: jeśli f spełnia

$\exists L \in \mathbb{R} : \forall x, x' \in X \quad \rho(f(x), f(x')) \leq L d(x, x')$ mówimy, że odzwzorowanie jest **lipschitzowskie**, a sam warunek nazywamy warunkiem



Każde odwzorowanie lipschitzowskie jest jednostajnie ciągłe, każde odwzorowanie jednostajnie ciągłe jest ciągłe.

ZE SŁOWNIKA: Jeśli $f: X \rightarrow Y$ jest bijekcją, jest ciągłe i jego odwrotność też jest ciągła, to takie odwzorowanie nazywamy **homeomorfizmem**. Homeomorfizmy zachowują wszelkie własności topologiczne (tzn. związane ze zbiorami otwartymi). Jeśli istnieje homeomorfizm między dwiema przestrzeniami to topologizacje nad te przestrzenie są takie same. Dla przestrzeni metrycznych odpowiednim pojęciem jest **izometria**, czyli odwzorowanie zachowujące odległości między punktami.